Considérons la machine à états finie suivante.

- a- Déterminer, s'ils existent, la DS, l'ensemble W et les (P)UIO correspondants.
- b- A partir de la question précédente, écrire deux séquences de test différentes pour la transition (4, a/x, 1). Vous expliquerez succinctement les choix et différences.
- c- En utilisant l'une de ces séquences de test, fournissez deux suites de sorties menant, l'une à un fail, l'autre à un inconclusive.
- d- En utilisant l'une de ces séquences de test, est-il possible qu'une architecture de test se bloque ? Justifiez.

